# Диэлектрические исследования фазовых переходов в сегнетоэлектрике CdTiO<sub>3</sub> и твердом растворе Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>

© М.Е. Гужва, В.В. Леманов, П.А. Марковин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия E-mail: P.Markovin@pop.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 5 февраля 2001 г. В окончательной редакции 10 апреля 2001 г.)

Исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости и петель диэлектрического гистерезиса в керамических образцах номинально чистого CdTiO<sub>3</sub> и в твердом растворе Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>. Установлено, что при температуре 76.5 К ( $\pm 0.5$  К) в CdTiO<sub>3</sub> происходит сегнетоэлектрический фазовый переход, близкий к трикритической точке. Температурная зависимость спонтанной поляризации CdTiO<sub>3</sub> описывается в рамках теории фазовых переходов Ландау с величиной критического индекса параметра порядка  $\approx 0.25$ . Построена фазовая диаграмма твердого раствора Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> в координатах (T, x) и определено значение критической концентрации  $x_c = 0.002$ , выше которой в твердом растворе возникает индуцированное полярное состояние.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 00-02-16875 и 98-02-18161) и грантом NWO.

Сегнетоэлектрический фазовый переход в CdTiO<sub>3</sub> был впервые обнаружен Смоленским в 1950 г. на керамических образцах при 50 К [1]. Однако до настоящего времени свойства номинально чистого титаната кадмия в области низких температур оставались малоизученными. Были проведены оптические [2] и диэлектрические измерения [3] монокристаллов и керамических образцов CdTiO<sub>3</sub>, но результаты этих работ привели к неоднозначным выводам о температуре и характере сегнетоэлектрического фазового перехода. Поэтому детальные исследования сегнетоэлектрических свойств CdTiO<sub>3</sub> являются актуальными.

Большой интерес представляет также исследование твердого раствора Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с точки зрения изучения индуцированных примесями фазовых переходов в виртуальных сегнетоэлектриках (квантовых параэлектриках), к числу которых относится чистый SrTiO<sub>3</sub>. К настоящему времени в соединениях на основе SrTiO<sub>3</sub> проведены систематические исследования твердых растворов Sr<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [4] (виртуальный сегнетоэлектрик-виртуальный сегнетоэлектрик [5]) и Sr<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [6,7], Sr<sub>1-x</sub>Pb<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [8] (виртуальный сегнетоэлектрик-сегнетоэлектрик). Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> представляет собой новый твердый раствор в системе твердых растворов виртуальный сегнетоэлектриксегнетоэлектрик, в котором сегнетоэлектрическая компонента (CdTiO<sub>3</sub>) имеет самую низкую температуру Кюри среди ранее исследованных систем.

Предварительные данные по изучению диэлектрических свойств CdTiO<sub>3</sub> и Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> опубликованы в нашей работе [9]. В настоящей статье приведены результаты детального исследования температурных зависимостей диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и спонтанной поляризации  $P_s$ , измеренной по петлям диэлектрического гистерезиса, в керамических образцах CdTiO<sub>3</sub> и Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>. На основании этих исследований определены температура и характер сегнетоэлектрического фазового перехода в CdTiO<sub>3</sub>, построена фазовая диаграмма и определен характер индуцированных полярных состояний в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>.

### 1. Методика эксперимента

Для измерения температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь на частотах 1 kHz и 1 MHz в качестве измерителей полного импеданса образца использовались автоматические цифровые мосты: Е7-8 на частоте 1 kHz и E7-12 на частоте 1 MHz. Относительная погрешность определения значения диэлектрической проницаемости была не более 0.2%. Амплитуда измерительного поля для моста E7-8 (1 kHz) составляла  $\approx 30 \text{ V/cm}$ , а для моста E7-12 (1 MHz)  $\approx 2.5 \text{ V/cm}$ .

Для измерения петель диэлектрического гистерезиса и температурных зависимостей спонтанной поляризации была изготовлена полностью автоматизированная установка, работающая по принципу модифицированной схемы Сойера–Тауэра. Конструкция установки позволяла проводить измерения объектов с малыми величинами спонтанной и остаточной поляризаций в диапазоне частот 50 Hz–1 kHz.

Температура образца, помещенного в гелиевый криостат, контролировалась независимо тремя измерителями: термопарами медь-константан, медь-медь с примесью железа и полупроводниковым датчиком типа КТГ. Во время проведения эксперимента осуществлялся компьютерный контроль за процессом измерения и поддерживалась, в зависимости от режима измерения, либо заданная температура образца, либо скорость ее измене-



**Рис. 1.** Зависимости  $\varepsilon(T)$  (1, 2) и tg  $\delta(T)$  (3) в CdTiO<sub>3</sub>. 1, 3 — 1 kHz, 2 — 1 MHz. На вставке — зависимости  $\varepsilon(T)$  при нагреве (1) и охлаждении (2) (частота 1 kHz).

ния. Абсолютная погрешность измерения температуры составляла не более 0.5 K, чувствительность была 0.1 K во всем интервале температур 5–300 K.

Образцы CdTiO<sub>3</sub> и Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> (x = 0.0025, 0.005, 0.01, 0.03, 0.05, 0.075, 0.1, 0.2, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85) изготавливались по стандартной керамической технологии [10,11]. В качестве исходных материалов использовались SrCO<sub>3</sub> марки ЧДА и CdCO<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub> марки OCЧ. Предварительный обжиг производился при температуре 1000–1100°C в течение 2 h. Окончательный обжиг в течение часа проводился в платиновых тиглях при температурах 1125–1400°C (в зависимости от концентрации кадмия). Для измерения использовались образцы с плотностью не менее 0.9–0.96 от рентгеновской плотности. Образцы вырезались в виде пластин размером  $\approx 4 \times 4 \times 1$  mm. В качестве электродов использовалась серебряная паста, вжигаемая в образец при температуре 500°C. По данным рентгеноструктурного анализа

керамические образцы с x = 1 (чистый CdTiO<sub>3</sub>) имели при комнатной температуре ромбическую симметрию, а образцы твердого раствора Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> при  $x \le 0.1$ были однофазными и имели структуру перовскита с кубической симметрией. Образцы Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с  $x \ge 0.2$ оказались двухфазными. Результаты рентгеноструктурного анализа позволяют сделать вывод, что при вышеуказанных условиях изготовления керамических образцов твердый раствор Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> образуется лишь при небольших концентрациях CdTiO<sub>3</sub> (x < 0.2).

## 2. Диэлектрические исследования CdTiO<sub>3</sub>

На рис. 1 представлены зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon(T)$  и тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta(T)$  на частотах 1 kHz и 1 MHz



Рис. 2. Петли гистерезиса в CdTiO<sub>3</sub>. Масштаб по оси  $P - 10^{-6}$  C/cm<sup>2</sup>, по оси E - kV/cm.

в CdTiO<sub>3</sub>. Зависимость  $\varepsilon(T)$  имеет максимум при температуре  $T_c = 76.5$  K, отвечающий сегнетоэлектрическому фазовому переходу. Значения  $T_c$  на частотах 1 kHz и 1 MHz совпадали с точностью до 0.1 K. В то же время вблизи  $T_c$  наблюдался температурный гистерезис зависимости  $\varepsilon(T)$  (вставка к рис. 1). Разница между температурами максимума  $\varepsilon$  при нагреве  $(T^{(1)})$ и охлаждении  $(T^{(2)})$  образца  $\Delta T = T_c^{(1)} - T_c^{(2)}$  составляла не более 1 K при скорости изменения температуры  $\approx 1$  K/min. Малая величина гистерезиса указывает на то, что фазовый переход является переходом первого рода, близким ко второму. Аппроксимация обратной проницаемости  $\varepsilon^{-1}(T)$  законом Кюри–Вейса

$$\varepsilon^{-1} = (T - T_0)/C \tag{1}$$

дала значение  $T_0 = 73 \text{ K}$  и величину постоянной Кюри–Вейса  $C = 3.5 \cdot 10^4 \text{ K}$ , которая храктерна для переходов типа смещения [12].

Как видно из рис. 1, зависимость  $\varepsilon(T)$  имеет небольшую аномалию при температуре  $T_1 \approx 50$  К, представляющую собой "плечо" на экспериментальной кривой. Этой аномалии соответсвует максимум диэлектрических потерь, наблюдавшийся при температуре 42 К. Природа данной аномалии, возможно, связана с другим фазовым переходом, как это имеет место, например, в сегнетоэлектрических перовскитах BaTiO<sub>3</sub> и KNbO<sub>3</sub>. Однако проведенные исследования не позволяют однозначно интерпретировать наблюдаемую особенность при *T*<sub>1</sub>.

В интервале температур температур 5–100 К были проведены измерения петель гистерезиса, на основании которых была определена температурная зависимость спонтанной поляризации  $P_s$ . Зависимости P(E) на частоте 50 Hz при температурах 5, 40, 71 и 82 К приведены на рис. 2. Амплитуда измерительного электрического



Рис. 3. Зависимость  $P_s(T)$  в CdTiO<sub>3</sub>.

Физика твердого тела, 2001, том 43, вып. 11



**Рис. 4.** Температурная зависимость производной  $dP_s/dT$  в CdTiO<sub>3</sub>.



**Рис. 5.** Зависимость  $P_s^4(T)$  в CdTiO<sub>3</sub>.

поля составляла  $\approx 5.5 \text{ kV/cm}$ . Температурная зависимость спонтанной поляризации  $P_s$  в CdTiO<sub>3</sub> приведена на рис. 3. Значение спонтанной поляризации в насыщении составило  $P_s = 9 \cdot 10^{-7} \text{ C/cm}^2$ , что на порядок меньше величины  $P_s$  в BaTiO<sub>3</sub>. Наличие остаточной поляризации при температурах выше  $T_c$  обусловлено влиянием измерительного поля и является характерным для измерений в сильных электрических полях [12].

Сегнетоэлектрический фазовый переход первого рода характеризуется скачкообразным изменением параметра порядка (спонтанной поляризации  $P_s$ ) в точке перехода. Однако непосредственно из зависимости  $P_s(T)$  (рис. 3) однозначно определить наличие и величину малого скачка трудно, так как измерения петель гистерезиса проводились при приложении достаточно сильного электрического поля ( $E \approx 5.5 \, \text{kV/cm}$ ). Электрическое поле приводит к сдвигу температуры перехода и уменьшению скачка  $P_s$  вплоть до его исчезновения в электрической критической точке. При таких измерениях производ-

ная  $dP_s/dT$  должна иметь экстремум в точке перехода или обращаться в бесконечность (при достижении электрической критической точки) [12–14]. На рис. 4 изображена температурная зависимость производной  $dP_s/dT$ в CdTiO<sub>3</sub>. Наблюдается четко выраженный резкий минимум этой зависимости при температуре T = 77 K, значение которой в пределах величины температурного гистерезиса  $\varepsilon$  совпадает с  $T_c = 76.5$  K.

Малая величина температурного гистерезиса диэлектрической проницаемости и отсутствие экспериментально наблюдаемого скачка  $P_s$  позволяют предположить, что фазовый переход в CdTiO<sub>3</sub> происходит вблизи трикритической точки. По теории фазовых переходов Ландау зависимость параметра порядка (в данном случае поляризации  $P_s$ ) от температуры вблизи  $T_c$  должна описываться зависимостью

$$P_s \sim (T_c - T)^{\beta},$$

где критический индекс параметра порядка  $\beta$  в трикритической точке имеет значение  $\beta = 0.25$  [13]. На рис. 5 приведена зависимость  $P_s^4$  от температуры. В интервале температур 60–75 К  $P_s^4(T)$  является линейной функцией температуры, что дает экспериментальное значение критического индекса  $\beta = 0.25$ . Величина индекса параметра порядка однозначно показывает, что сегнетоэлектрический переход в CdTiO<sub>3</sub> практически происходит в трикритической точке.

### 3. Диэлектрические исследования твердого раствора Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>

В данном разделе представлены результаты исследования диэлектрических свойств  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  в области концентраций  $x \le 0.1$ .

На рис. 6 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с x = 0.0025 и 0.005. Для образца с x = 0.0025 на этом



Рис. 6. Зависимости  $\varepsilon(T)$  (1–5) и tg  $\delta(T)$  (6) в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с x < 0.01. 1 - x = 0 (1 kHz), 2, 6 - x = 0.0025 (1 kHz), 3 - x = 0.005 (1 kHz — нагрев от 4.2 K), 4 - x = 0.005 (1 kHz — охлаждение от 280 K), 5 - x = 0.005 (1 MHz). На вставке — начальные участки кривых 3–5.



Рис. 7. Зависимости  $\varepsilon(T)$  (*1*-4) и tg  $\delta(T)$  (5) в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с x = 0.01, 0.03 и 0.05. *1* (сплошная кривая) — 1 kHz, x = 0.01; 2 (светлые кружки) — 1 MHz, x = 0.01; 3 — 1 kHz, x = 0.05; 4 — 1 kHz, x = 0.03; 5 — 1 kHz, x = 0.01.

же рисунке представлена температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta$ . При комнатной температуре значение диэлектрической проницаемости во всех образцах примерно одинаково:  $\varepsilon \approx 290$ , что близко к значению  $\varepsilon \approx 350$  для чистого SrTiO<sub>3</sub> [4,12,15]. Наличие максимума на зависимости  $\varepsilon(T)$  в изучаемых образцах можно связать с переходом в полярное состояние, индуцированное примесными ионами Cd<sup>2+</sup>. Для сравнения на рис. 6 приведена зависимость  $\varepsilon(T)$  для образцов чистого SrTiO<sub>3</sub>, приготовленных по той же самой технологии.

В образце  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  с x = 0.0025 (кривая 2 на рис. 6) при температурах выше 5 K максимум  $\varepsilon$ отсутстовал. В образце с x = 0.005 максимум зависимости  $\varepsilon(T)$  наблюдался на частоте 1 kHz (кривые 3, 4 на рис. 6) при температуре  $T_c = 11 \, \text{K}$  и отсутствовал на частоте 1 MHz. Однако этот результат не позволяет сделать однозначный вывод о частотной дисперсии  $\varepsilon$ , так как амплитуда измерительного поля на частоте 1 MHz составляла около 3 V/cm, а на частоте 1 kHz на порядок больше — 30 V/ст. После выдержки образца с x = 0.005 в течение 30 min при T = 5 K и непрерывном воздействии измерительного поля на частоте 1 kHz (с амплитудой  $\approx 30 \,\mathrm{V/cm}$ ) диэлектрическая проницаемость уменьшалась приблизительно на 7%. При последующем нагревании температура  $T_{c}$  максимума  $\varepsilon$  не изменялась, но отличие в абсолютном значении  $\varepsilon$  сохранялось вплоть до температуры 30 К (кривая 3 и 4 на рис. 6). Подобная неэргодичность є свойственна стеклоподобному полярному состоянию [16]. Измерения диэлектрического гистерезиса в образцах с x = 0.0025 и 0.005 в интервале температур 5-50 К показали, что при этих концентрациях в твердом растворе Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> петли сегнетоэлектрического гистерезиса отсутствуют. При температурах, меньших 30 К, зависимость P(E)была нелинейной и имела S-образный вид, аналогичный зависимости P(E) для чистого титаната стронция. Таким образом, проведенные исследования показывают, что в твердом растворе  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  при  $x \le 0.005$  переход в сегнетоэлектрическое состояние с дальним порядком не происходит. Для состава с x = 0.005 наличие максимума диэлектрической проницаемости и неэргодичность зависимости  $\varepsilon(T)$  указывают на то, что при T < 11 К не исключена возможность существования полярного состояния стеклоподобного типа.

В образцах  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  с x = 0.01, 0.03 и 0.05 максимумы диэлектрической проницаемости наблюдались на частоте 1 kHz и 1 MHz практически при одинаковой температуре (рис. 7). В образцах с x = 0.01наблюдается четкий максимум  $\varepsilon(T)$  (с максимальным значением диэлектрической проницаемости для системы  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3 \ \varepsilon = 17 \cdot 10^3$ ) при температуре T<sub>c</sub> = 14 K, который сопровождается максимумом зависимости tg  $\delta(T)$  при температуре 12 К. При увеличении концентрации CdTiO<sub>3</sub> температура максимума Т<sub>с</sub> увеличивается, сам максимум становится более широким, а величина є в максимуме уменьшается. Аналогичное поведение  $\varepsilon(T)$  при малых концентрациях примеси наблюдалось ранее в других твердых растворах на основе SrTiO<sub>3</sub> [4,6,8,17], причем в системе  $Sr_{1-x}Ca_xTiO_3$  наибольшее значение максимума  $\varepsilon(T)$  [4,17] имеет место при той же концентрации примеси, что и в  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  ( $x \approx 0.01$ ).

На рис. 8 приведены результаты измерения петель гистерезиса для образцов с x = 0.01, 0.03 и 0.05 на частоте 50 Hz. При температурах, меньших  $T_c$ , зависимость P(E) для всех образцов имеет вид узкой сегнетоэлектрической петли. Из этого факта следует, что при низких температурах в твердом растворе  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$ при  $0.01 \le x \le 0.05$  происходит переход в полярное состояние с отличным от нуля значением переключаемой спонтанной поляризации Ps. Узкие петли гистерезиса наблюдались также при температурах выше Т<sub>с</sub>, что связано с индуцированной электрическим полем поляризацией. В отличие от ранее исследованных систем со второй сегнетоэлектрической компонентой на основе SrTiO<sub>3</sub> (Sr<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [6,7] и Sr<sub>1-x</sub>Pb<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [8]) в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> значение  $P_s$  при низких температурах (в насыщении) уменьшается с увеличением концентрации Cd<sup>2+</sup>: при  $T = 5 \text{ K} P_s = 1 \cdot 10^{-6} \text{ C/cm}^2$  (x = 0.01),  $0.5 \cdot 10^{-6} \text{ C/cm}^2$  (x = 0.03)  $\mu$  0.3  $\cdot 10^{-6} \text{ C/cm}^2$  (x = 0.05).

Аппроксимация экспериментальных данных для  $\varepsilon(T)$  законом Кюри–Вейса (1) в интервале температур 60–150 К дала близкие значения  $T_0$  для  $0.01 \le x \le 0.05$ :  $T_0 = 36$  К для x = 0.01 и 33 К для x = 0.03 и 0.05. Следует отметить, что разность  $T_0 - T_c$  уменьшалась при увеличении x, и, таким образом, зависимость  $\varepsilon(T)$  в твердом растворе Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> в диапазоне 0.01–0.05 с ростом концентрации x приближается к характерной зависимости  $\varepsilon(T)$  для сегнетоэлектрика с фазовым переходом второго рода.

При дальнейшем увеличении концентрации второй компоненты (x = 0.075, 0.1) в отличие от систем  $Sr_{1-x}Ca_xTiO_3$  [4],  $Sr_{1-x}Ba_xTiO_3$  [6,7]



Рис. 8. Петли гистерезиса в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> с x = 0.01 (*a*), 0.03 (*b*) и 0.05 (*c*). Масштаб по оси  $P - 10^{-6}$  C/cm<sup>2</sup>, по оси E - kV/cm.

Значения температур  $T_c$  и значения диэлектрической проницаемости на частоте 1 kHz при температуре  $T_c$  в твердом растворе  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  для концентраций  $x \le 0.1$ 

$T_c, K$	$arepsilon(T_c)$
—	3817
—	9900
11	14003
14	17046
23.5	5940
29	6513
25	3592
22	2456
	<i>T</i> <sub>c</sub> , K - - 11 14 23.5 29 25 22

и Sr<sub>1-x</sub>Pb<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> [8] температура максимумов  $\varepsilon(T)$  начинает быстро уменьшаться (см. таблицу). Одновременно появляется небольшая частотная дисперсия, возрастающая с увеличением x:  $\Delta T = T_c(1 \text{ MHz}) - T_c(1 \text{ kHz}) = 1 \text{ K}$  для x = 0.075 и  $\Delta T = 3 \text{ K}$  для x = 0.1. Петли диэлектрического гистерезиса в образцах с x = 0.075, 0.1 не наблюдались, зависимость P(E) была линейной в интервале температур 5–300 K и при электрических полях до 4 kV/ cm. Таким образом, дальний сегнетоэлектрический порядок, индуцированный в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> при концентрации кадмия x = 0.01, разрушается уже при x = 0.075.

Характерной особенностью для индуцированных примесями фазовых переходов в виртуальных сегнетоэлектриках является следующая зависимость [4] температуры максимума диэлектрической проницаемости от концентрации примеси *х*:

$$T_c = A(x - x_c)^{1/2},$$
 (2)

где  $x_c$  — значение критической концентрации, определяемой обычно путем аппроксимации экспериментальных данных для  $T_c(x)$  выражением (2). На рис. 9 представлена зависимость  $T_c$  от x в твердом растворе  $\mathrm{Sr}_{1-x}\mathrm{Cd}_x\mathrm{TiO}_3$ при  $x \leq 0.05$ . Аппроксимация экспериментальной зависимости выражением (2) дает величины  $A = 139 \mathrm{K}$ и  $x_c = 0.002$ . Значение критической концентрации в  $\mathrm{Sr}_{1-x}\mathrm{Cd}_x\mathrm{TiO}_3$  близко по величине к значениям критических концентраций в других системах растворов на основе  $\mathrm{SrTiO}_3$  [4,6–8,18].

Обобщая результаты исследования диэлектрических свойств твердого раствора  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$ , следует отметить, что дальний сегнетоэлектрический порядок возникает в  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  при концентрациях x > 0.005 (его появление зафиксировано при x = 0.01), т.е. отличных от значения критической концентрации  $x_c$ , полученной из выражения (2). В интервале концентраций 0.01 > x > 0.002 возможно существование стеклоподобной полярной фазы. Подобная трансформация полярных состояний была обнаружена в твердом растворе  $Sr_{1-x}Ba_xTiO_3$  [6,7], в котором стеклоподобная полярная фаза возникает при  $x \ge 0.0027$ , а дальний сегнетоэлектрический порядок — при

x ≥ 0.035. Однако для подтверждения существования стеклоподобного полярного состояния при малых х в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> нужны дополнительные исследования, в частности на монокристаллах. Изменение индуцированных сегнетоэлектрических свойств Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> при повышении концентрации примеси происходит иначе, чем в других системах виртуальный сегнетоэлектриксегнетоэлектрик:  $Sr_{1-x}Ba_xTiO_3$  [6,7] и  $Sr_{1-x}Pb_xTiO_3$  [8]. В Sr<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> и Sr<sub>1-x</sub>Pb<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> величина спонтанной поляризации и  $T_c(x)$  при увеличении концентрации сегнетоэлектрической компоненты монотонно возрастают. В  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  при увеличении x в интервале концентраций 0.01  $\leq x < 0.075$  величина  $P_s$  монотонно уменьшается, а при x = 0.075 дальний порядок отсутствует. Исчезновение дальнего порядка сопровождается изменением зависимости температуры максимумов  $\varepsilon$  от концентрации: температура максимумов  $\varepsilon(T)$  начинает быстро уменьшаться при увеличении x для  $x \ge 0.075$ . Как уже отмечалось, согласно данным рентгеноструктурного анализа, при  $x \ge 0.2$  твердый раствор  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$ не образуется. Ослабление индуцированных примесями сегнетоэлектрических свойств при увеличении х в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> может быть связано с приближением к пределу растворимости.

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы.

На основании проведенных исследований температурной зависимости диэлектрической проницаемости и петель диэлектрического гистерезиса установлено, что при температуре 76.5 К ( $\pm 0.5$  К) в CdTiO<sub>3</sub> происходит сегнетоэлектрический фазовый переход, близкий к трикритической точке. Температурная зависимость спонтанной поляризации CdTiO<sub>3</sub> описывается в рамках теории



**Рис. 9.** Зависимость  $T_c$  от x в Sr<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>. Точки — экспериментальные данные, сплошная кривая — аппроксимация экспериментальных данных законом  $T_c = 139 \cdot (x - x_c)^{1/2}$ . PE — параэлектрическая фаза, FE — сегнетоэлектрическая фаза, GL — стеклоподобная полярная фаза.

фазовых переходов Ландау с величиной критического индекса параметра порядка  $\approx 0.25$ .

В твердом растворе  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости и спонтанной поляризации. Построена фазовая диаграмма этого твердого раствора в координатах (T, x) и определено значение критической концентрации  $x_c = 0.002$ . Показано, что в  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$  при  $x_c \le x \le 0.05$  зависимость температуры перехода в полярное состояние  $T_c$  от концентрации x имеет вид  $T_c = 139 \cdot (x - x_c)^{1/2}$ . Индуцированная полярная фаза в диапазоне концентраций  $0.01 \le x \le 0.05$  обладает дальним сегнетоэлектрическим порядком, который разрушается при увеличении x до величины 0.075, что может быть связано с приближением к пределу растворимости CdTiO<sub>3</sub> в  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$ .

Авторы выражают благодарность В.В. Красовской за приготовление керамических образцов  $Sr_{1-x}Cd_xTiO_3$ .

### Список литературы

- Физика сегнетоэлектрических явлений / Отв. ред. Г.А. Смоленский. Наука, Л. (1985). 396 с.
- [2] H.E1-Mallah, B.E. Watts, B. Wanklyn. Phase Trans. 9, 235 (1987).
- [3] T. Sugai, M. Wada. Jap. J. Appl. Phys. 18, 9, 1709 (1979).
- [4] J.G. Bednorz, K.A. Müller. Phys. Rev. Lett. 52, 25, 2289 (1984).
- [5] V.V. Lemanov, A.V. Sotnikov, E.P. Smirnova, M. Weihnacht, R. Kunze. Solid State Commun. 110, 611 (1999).
- [6] V.V. Lemanov, E.P. Smirnova, P.P. Syrnikov, E.A. Tarakanov. Phys. Rev. B54, 10, 3151 (1996).
- [7] М.Е. Гужва, В. Клееманн, В.В. Леманов, П.А. Марковин. ФТТ 39, 4, 704 (1997).
- [8] В.В. Леманов, Е.П. Смирнова, Е.А. Тараканов. ФТТ 39, 4, 714 (1997).
- [9] M.E. Guzhva, V.V. Lemanov, P.A. Markovin, T.A. Shaplygina. Ferroelectrics 218, 93 (1998).
- [10] Ф. Ионе, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. Мир, М. (1965). 555 с.
- [11] Б. Яффе, У. Кук, Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика. Наука, М. (1974). 288 с.
- [12] М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981). 736 с.
- [13] Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1995). 304 с.
- [14] Дж. Барфут. Введение в физику сегнетоэлектрических явлений. Мир, М. (1970). 352 с.
- [15] T. Mitsui, W.B. Westphal. Phys. Rev. 124, 5, 1354 (1961).
- [16] С.Л. Гинзбург. Необратимые явления в спиновых стеклах. Наука, М. (1989). 151 с.
- [17] J. Dec, W. Kleemann, U. Bianchi, J.G. Bednorz. Europhys. Lett. 29, 1, 31 (1995).
- [18] В.В. Леманов. ФТТ 39, 9, 1645 (1997).